



YM-GPT-005

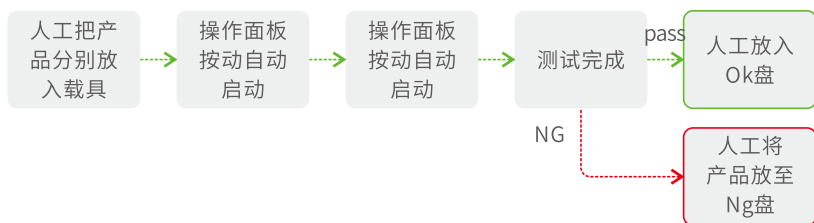
半自动化测试设备

YM-GPT-005 半自动化测试设备，主要适用于中小批量的板端系统级模组测试，设备集成标准化测试夹具、仪表和全套软件，可以完全覆盖ICT测试、烧录固件、功能测试、性能测试等不同的测试需求场景，为客户提供一站式测试系统解决方案。

产品特点

- ① 占地面积小，测试仪表治具集成一体，方便移动；
- ② 可兼容多料号测试；
- ③ 双治具双穴测试，测试效率提升1倍；
- ④ 可嵌入自动化设备进行自动上下料。

动作流程



设备参数

运行方式	半自动化测试设备
设备尺寸	650mm x 750mm x 1400mm
上下料	手动上下料,可支持自动上下料
定位精度	±0.05mm
UPH	两台独立治具, 每台最多2pcs同测, 依据产品实际测试时间确定
单工站FCY	>98%
DOWN TIME	<2%
应用场景	1、蓝牙芯片、模组的烧录, 射频功能测试; 2、传感器信号功能测试;